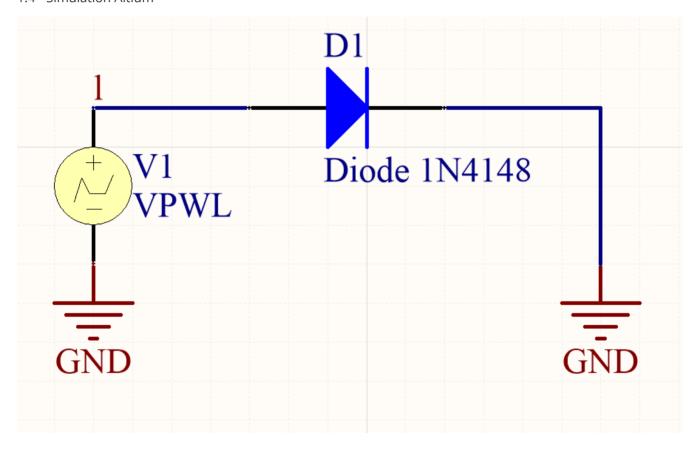
LAB1 - Diodes

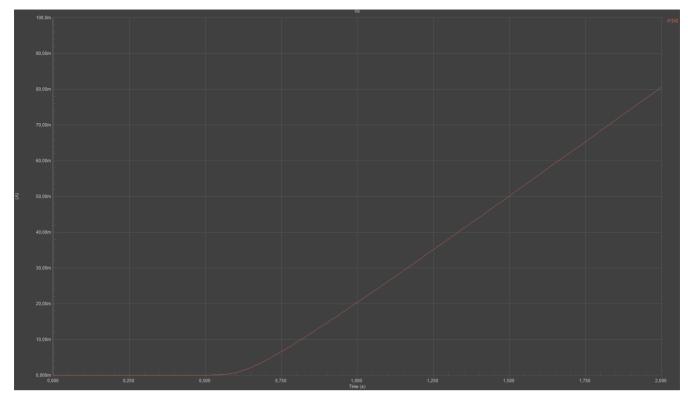
1.Preparation

1.1- Paramètres de la diode 1N4148 <u>Datasheet</u>

- V_F = 1.0V @ 10mA
- I_R = 25nA @ 20V

1.4 - Simulation Altium





À partir de la courbe générée en simulation, on peut retrouver un $R_d=rac{\Delta V}{\Delta I}=16.6\Omega$

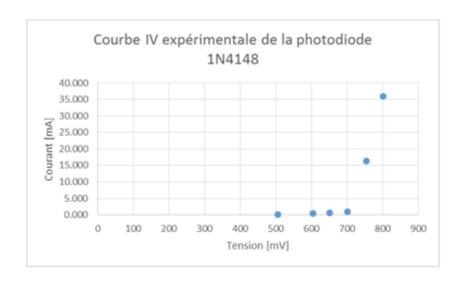
On remarque qu'altium utilise le modèle exponentiel.

Il s'agira de mesurer la variation de la courbe *iv* en fonction de la température. Un thermomètre variable programmable sera utilisé avec un arduino. <u>Datasheet thermomèetre</u>

Experience au laboratoire

2. Diodes à jonction PN

2.1 - Courbe i-v



Partie 2				
Vin	Vd	lout		
[mV]	[mV]	[mA]		
500	505	0.083		
600	604	0.380		
650	651	0.640		
720	700	1.020		
800	754	16.390		
900	800	36.000		
courant de fuite (@Vd=-20V) = 7 nA				

2.2 - Coefficient n

$$n=rac{V_2-V_1}{V_T\ln[I_2/I_1]}=rac{0.800-0.754}{0.0257\cdot\ln(36/16)}pprox 2.3$$

La valeur calculée correspond approximativement à la valeur théorique des diodes discrètes qui est de 2.

2.3 - Courant de fuite

Le courant de fuite mesuré à -20.0V est de 7nA. Cela est conforme à la fiche technique de la diode qui assure un courant de fuite < 25nA.

2.4 - Comparaisons

Simulation:

•
$$R_d = \frac{\Delta V}{\Delta I} = \frac{1 - 0.75}{0.02 - 0.007} = 19.9.$$

Expérience:

$$ullet$$
 $R_d=rac{0.8-0.754}{0.036-0.016}pprox 3.3$

• $n \approx 2.3$

Datasheet:

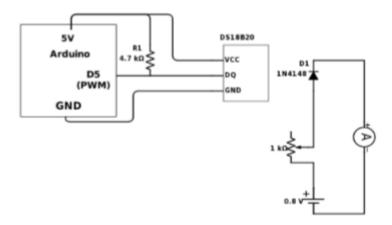
- $R_d \approx 1.8$
- $n \approx 2$

Les valeurs expérimentales semblent se rapprocher bien plus des valeurs de la datasheet que des valeur calculées à partir de la simulation. Peut-être que le modèle de simulation sélectionné n'était pas le bon ou que la simulation a été effectuée avec les mauvais paramètres. Parmis les modèles utilisés pour modéliser le comportement d'une diode, il y a le modèle idéal, le modèle linéaire et le modèle exponentiel.

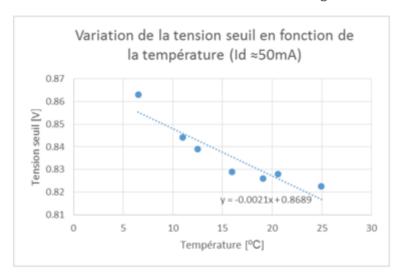
- Modèle idéal: (+) Très simple, rapide; (-) Faux, pas utilisable en pratique
- Modèle linéaire: (+) Approximatif, rapide, simple; (-) Ne tient pas en compte la zone de transition entre le blocage et la zone d'opération linéaire
- Modèle exponentiel: (+) Modélisation juste; (-) Plus complexe que les autres modèles

3. Effets de la température sur la diode à jonction PN

Le circuit suivant a été effectué:



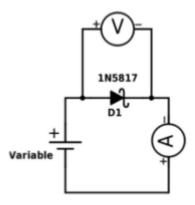
Le potentiomètre a été ajusté afin d'obtenir $i_D=50mA$ La diode a ensuite été refroidie. Le courant de 50mA a été maintenu afin d'observer le décalage de voltage au borne de la diode en fonction de la température. Un décalage d'environ $-2mV/^{\circ}C$ a été observé, comme présenté sur le graphique ci-dessous. Cette valeur est également ce qui est présenté dans la datasheet de la diode 1N4148 à la Figure 6.



Partie 3			
Température	Tension Vd		
[°C]	[V]		
24.94	0.8225		
6.5	0.863		
11	0.8441		
12.5	0.839		
15.94	0.829		
19.06	0.8259		
20.56	0.828		

4. Diode Schottky et le redressement

4.1 - iv Schottky Le circuit suivant a été réalisé



4.1 - Les mesures suivantes ont été prises:

Parties 4.1/4.2				
Vd [mV]	Vcc [mV]	Id [mA]		
Courant croissant				
193	300	0.99		
271	330	19.6		
Vd [mV]	Vcc [mV]	Id [mA]		
Courant descendant				
255	290	10.7		
190	200	1.2		
courant de fuite (@Vd=-20V) = 5.9 uA				

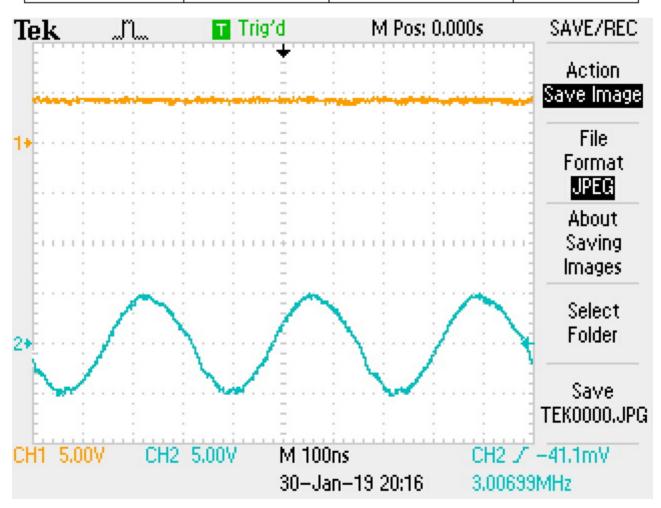
On remarque une hystérésis dans la courbe i-v de la diode. Celle-ci est probablement dû au décalage de la courbe i-v de la diode en fonction de la température. L'augmentation de température est causée par le passage du courant dans la diode.

4.2 - Courant de fuite Le courant de fuite mesuré à -20.0V aux bornes de la diode est de 5.9uA.

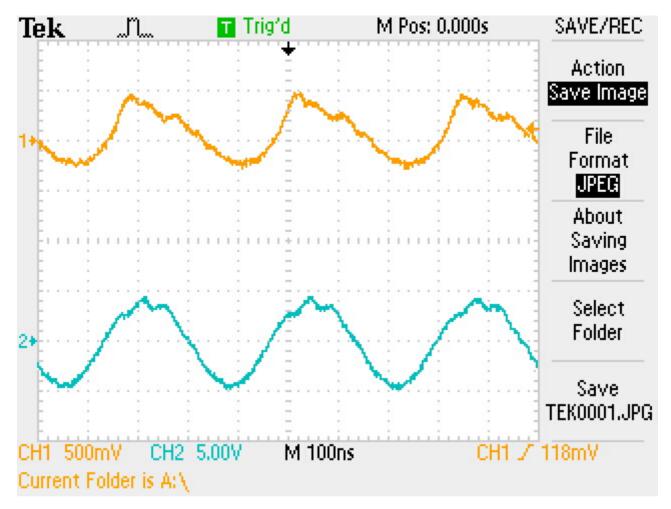
4.3 - Diode 1N5817

- $r_d = \frac{\Delta V}{\Delta I} = \frac{0.078}{0.0186} = 4.19\Omega$
- ullet $V_{th}pprox 200mV$, environ comme l'indique la fiche technique.

Partie 4.4: diode 1N4007				
R = 100 ohms		R = 300k ohms		
Vc1 [V]	Vs [V]	Vc1 [V]	Vs [V]	
Peak to peak	Peak to peak	Peak to peak	Peak to peak	
0.74	9.2	1	10	
Mean	Mean	Mean	Mean	
0.0753	-0.012	4.3	-0.033	
Partie 4.5: Schottky 1N5817				
R = 300k ohms		R = 100 ohms		
Vc1 [V]	Vs [V]	Vc1 [V]	Vs [V]	
Peak to peak	Peak to peak	Peak to peak	Peak to peak	
0.14	6.8	0.124	6.8	
Mean [V]	Mean [V]	Mean [V]	Mean [V]	
-0.155	-1.64	0.32	-1.64	



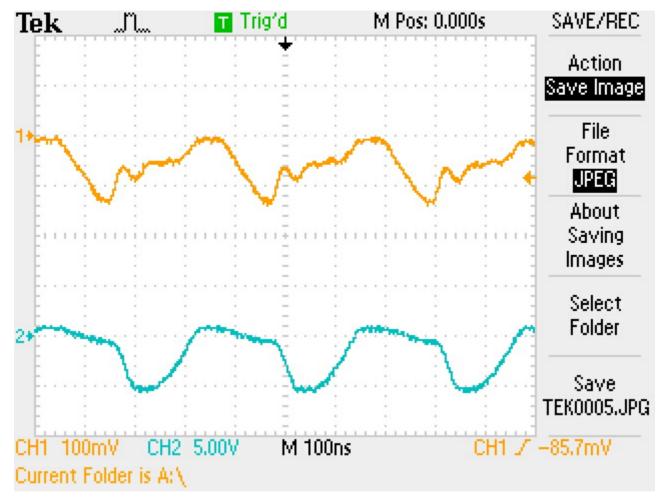
Rectification simple d'un signal sinusoïdal à l'aide d'une diode et d'une résistance de 300kOhms.



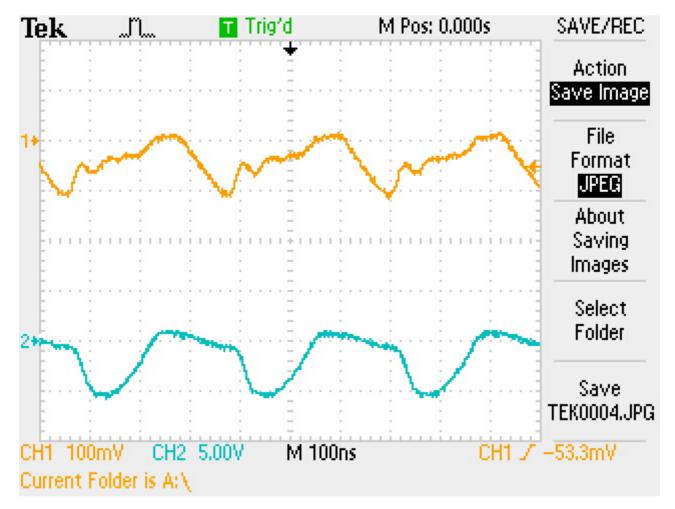
Rectification simple d'un signal sinusoïdal à l'aide d'une diode et d'une résistance de 1000hms.

On observe ici que le redressement dépend de la vitesse de décharge du condensateur qui dépend de la constante RC.

La diode du circuit a été remplacée par une diode 1N5817 afin de vérifier l'impact sur la rectification.



Rectification simple d'un signal sinusoïdal à l'aide d'une diode et d'une résistance de 300kOhms avec une diode 1n5817.



Rectification simple d'un signal sinusoïdal à l'aide d'une diode et d'une résistance de 1000hms avec une diode 1n5817.

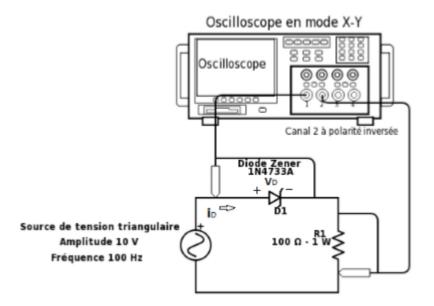
On remarque que la rectification n'a pas été améliorée par l'augmentation de la résistance. Il est possible qu'une erreur dans le circuit ait causé ces mauvais résultats. On remarque même que le signal source est influencé par le circuit.

On peut discuter de l'utilisation d'une diode schottky pour le redressement. La Schottky possède une tension seuil plus basse, ce qui permet de dissiper moins de puissance en pertes calorifiques. Également, le temps de réponse des diodes schottky est largement supérieur, cela peut être utile pour une source alternative rapide. Le désavantage de la Schottky est son courant de fuite en polarisation inverse qui est de l'ordre des uA, ce qui est plus important que les diodes normales.

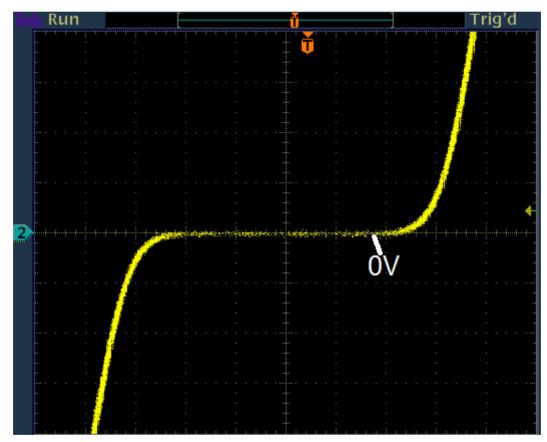
5.Diode Zener

5.1 - courbe i-v

Le montage suivant a été réalisé:



La courbe i-v suivante a été mesurée sur l'oscilloscope:

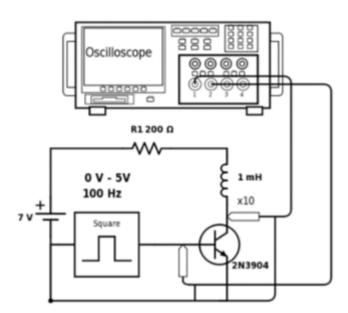


La courbe observée est fidèle aux indications de la fiche technique de la diode 1N4733A. La tension de seuil correspond environ au 1.2V indiqué et la tension de zener à -5V environ.

6. Protection

La charge inductive permet d'emmagasiner de l'énergie sous forme de champ magnétique. La tension à ses bornes est déterminée par l'équation $dV=L\frac{dI}{dt}$. Ainsi, couper la source de courant induit un $\frac{dI}{dt}$ élevé qui engendre donc une tension très élevée aux bornes de la bobine. Cette tension peut engendrer des courtscircuits.

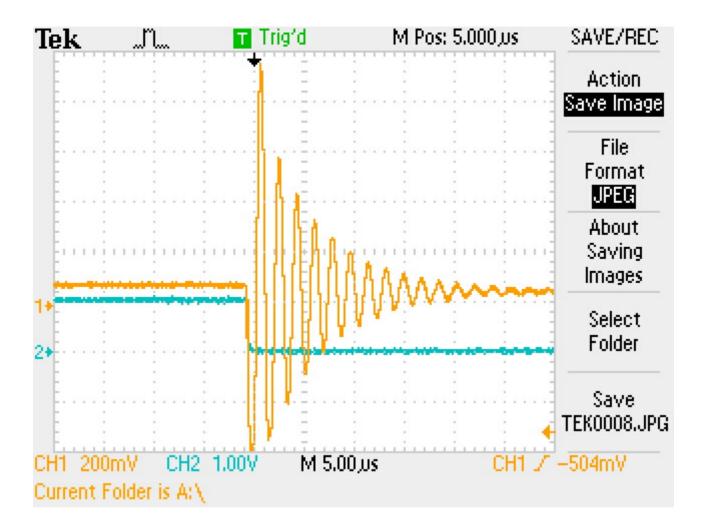
Le circuit suivant a été réalisé:



La mesure des pics de tension aux bornes de la bobine ont révélé une tension maximale d'environ 118V.

Partie 6		
Pic de tension (collecteur)		
118V		
Tension de l'onde carrée (collecteur)		
8 V		

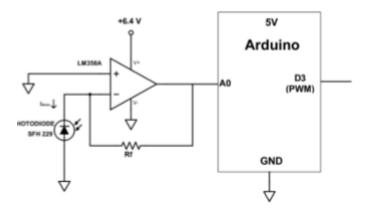
On observe les pics de tensions mesurés avec diode de protection. Il s'agit d'un grossissement des pics de tension. On remarque que la tension maximale est beaucoup moins importante que le 118V mesuré sans protection.



Une augmentation de la fréquence de commutation diminue l'amplitude des pics de tension aux bornes de l'inductance en raison du temps de réponse intrinsèque de l'inductance. De plus, on peut ajouter une résistance en série avec la diode, afin de limiter les retours de courants importants. Une diode seule peut laisser passer d'importants courants.

7. Détection de l'intensité lumineuse

Le montage suivant a été réalisé:



La résistance Rf=300kOhms

7.2 - Courant de la photodiode

Le courant traversant la photodiode pour différents degrés d'exposition lumineuse a été mesuré. Les résultats sont présentés dans le tableau suivant:

Partie 7.2				
Rf = 300k ohms				
couvert	lumière ambiante	lampe de poche		
Courant de la photodiode [uA]				
1.4	9.2	43.2		
	Partie 7.4			
Tension moyenne [mV]				
18.1	288	3500		
Tension peak to peak [V]				
0.5	5.02	5.6		
Partie 7.5				
couvert	lumière ambiante	lampe de poche		
Tension moyenne [mV]				
19	200	3500		
Tension peak to peak [mV]				
500	500	500		
Partie 7.8	Partie 7.6			
1 diode rouge: 1.7V 1 diode verte: 1.88V 2 diodes rouges: 3.4V	diode verte: Vth = 1.853 V diode rouge: Vth = 1.667V			

On remarque que le courant de la photodiode n'est pas nul lorsque celle-ci est couverte. On appelle cela le *Dark current*.

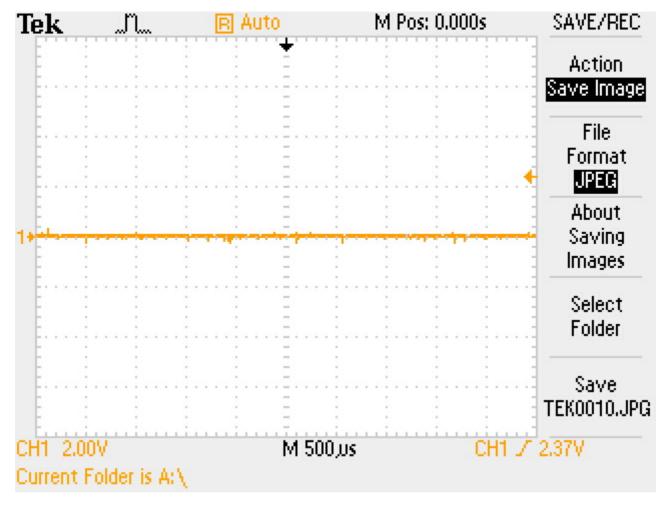
7.3

Le courant traversant la photodiode engendre un différence de potentiel à l'entrée de l'ampliop, ce qui se traduit par une augmentation de la tension de sortie. L'utilisation d'une résistance Rf élevée permet d'avoir un gain élevé, ce qui permet d'augmenter la différence de potentiel pour une même variation de tension à la photodiode.

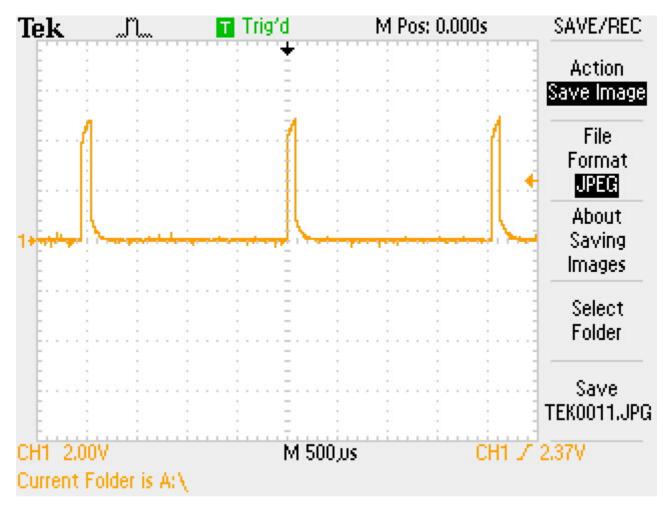
7.4 / 7.5

Les mesures du PWM avec et sans filtre RC sont présentées dans le tableau ci-dessus.

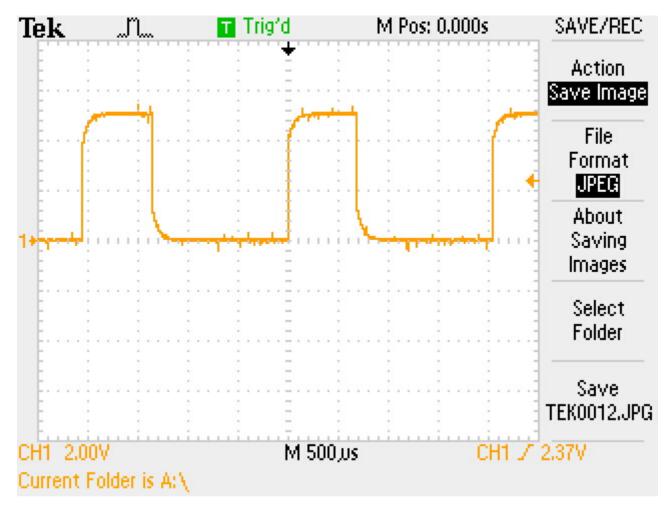
Variation du Duty-cycle (sans filtre RC)



PWM mesuré lorsque la photodiode est couverte

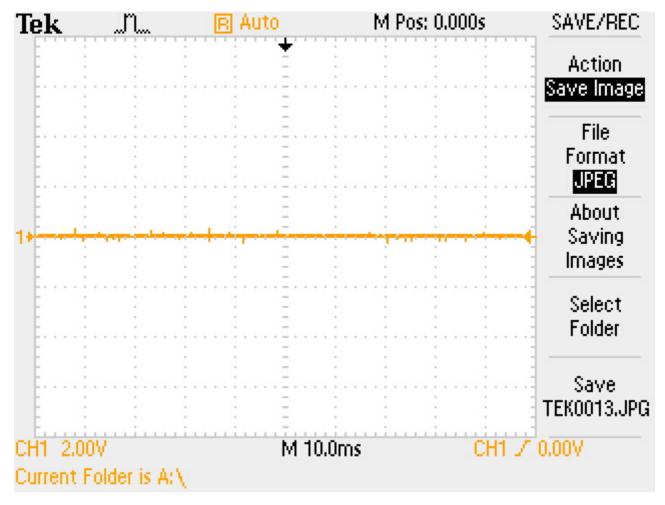


PWM mesuré lorsque la photodiode est à la lumière ambiante

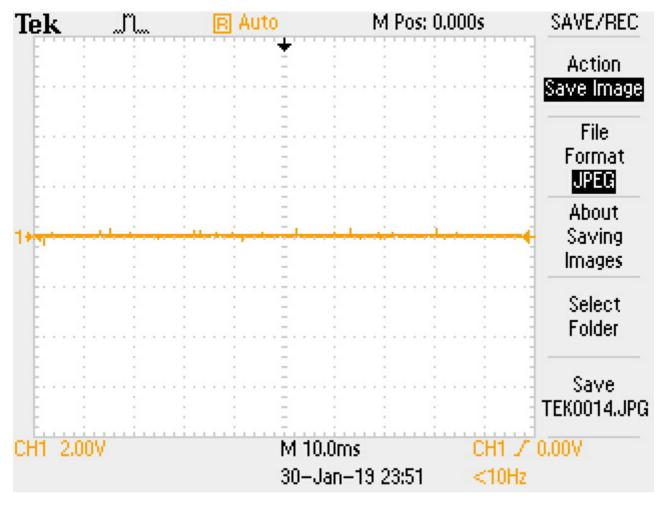


PWM mesuré lorsque la photodiode est près d'une source lumineuse intense.

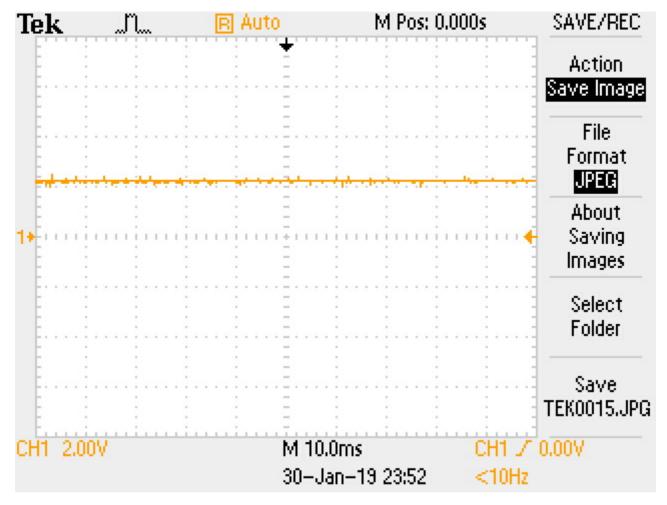
Les mesures suivantes ont étés effectuées avec un filtre RC. On remarque que la composante alternative du signal n'est plus présente et que seulement une tension moyenne est mesurée.



Signal de sortie filtré lorsque la photodiode est couverte



Signal de sortie filtré lorsque la photodiode est à la lumière ambiante



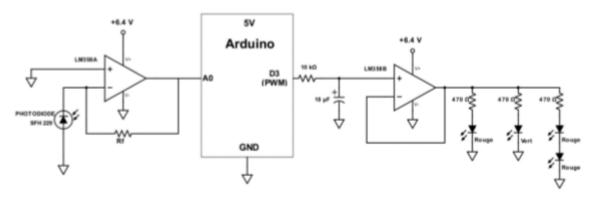
Signal de sortie filtré lorsque la photodiode est près d'une source lumineuse intense.

7.6

Les mesures des tensions de seuil des DELs sont dans le tableau plus haut.

7.7

Le montage suivant a été réalisé:



Il est nécessaire d'utiliser un tampon dans le circuit afin de limiter le courant traversant les DEL. Cela permet d'avoir l'intensité lumineuse voulue.

7.8

La mesure des tensions de seuil des DELs ont été mesurées et sont présentées dans le tableau plus haut.

- 1. Oui, les résultats concordent avec les tensions de seuil mesurées en 7.6.
- 2. Il y aurait diminution de l'intensité lumineuse des DELs.